

有機EL素子の層構造評価

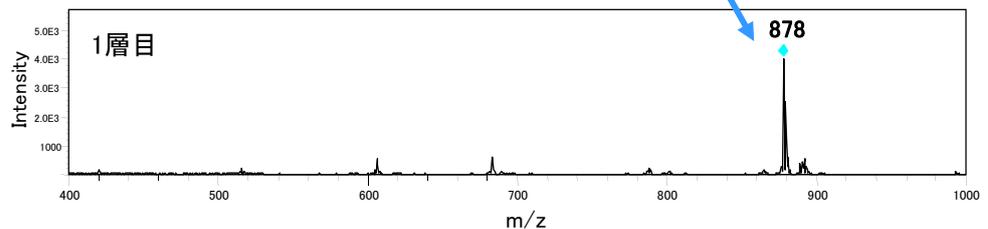
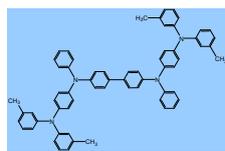
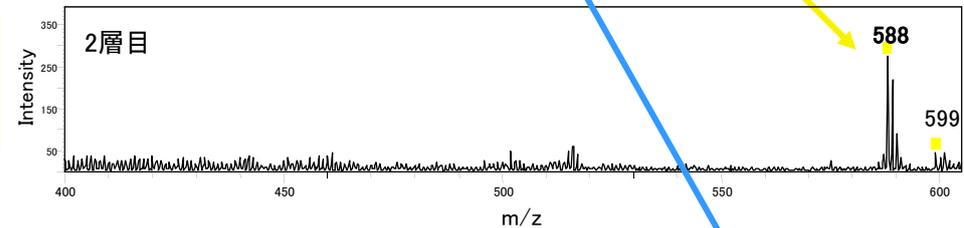
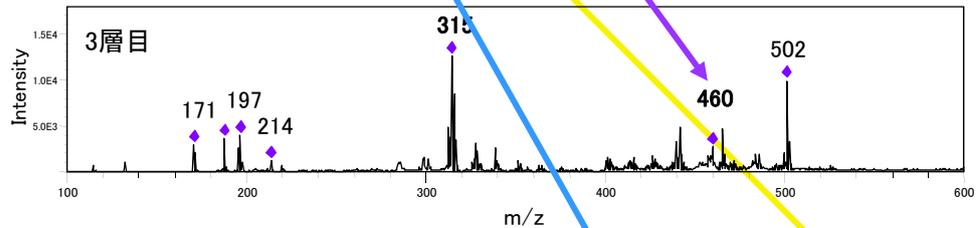
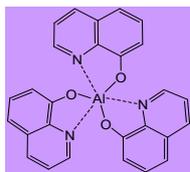
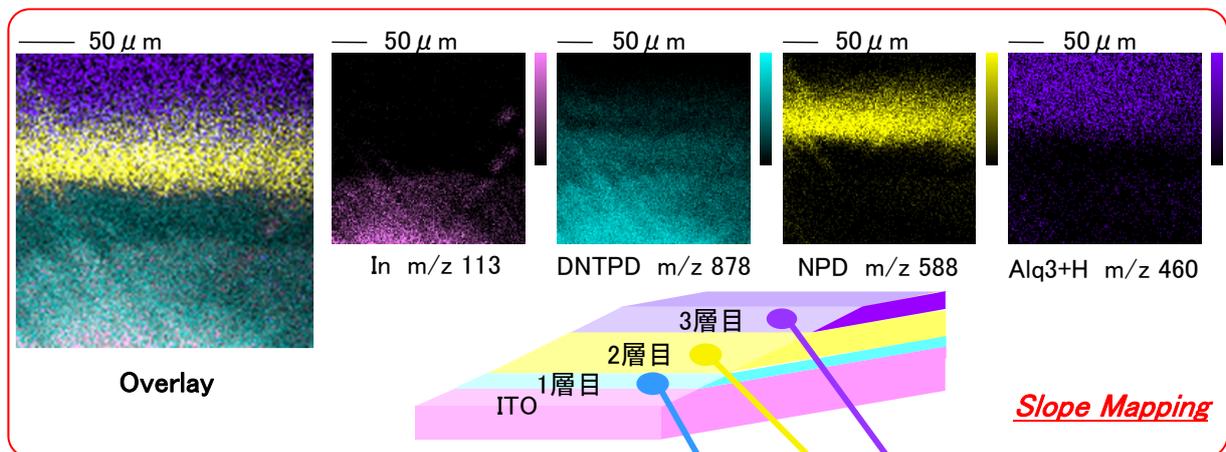
雰囲気制御下で前処理を行うことで酸化劣化を防いだ分析が可能です

測定法 : TOF-SIMS・雰囲気制御下での処理
 製品分野 : ディスプレイ
 分析目的 : 組成評価・同定・組成分布評価

概要

雰囲気制御下で有機EL素子の切削加工を行い、各層の定性スペクトルを抽出した結果を示します。
 有機EL素子を雰囲気制御下において切削加工を行うことで、より真の状態に近い各層のスペクトルを取得することができました。

データ



分析サービスで、あなたの研究開発を強力サポート！